α-, β-Bi₂O₃の固体電子構造解析及び可視光吸収特性評価

古門 裕輝*, 中村 裕之, 松嶋 茂憲, 小畑 賢次

Electronic Structure Analysis and Visible Absorption Characterization of α -, β -Bi₂O₃

Yuki FURUKADO*, Hiroyuki NAKAMURA, Shigenori MATSUSHIMA, and Kenji OBATA

Abstract

Bi-O-X has been focused as a material that can absorb visible light with small band gap. In Bi-O-X, it is known that Bi_2O_3 has polymorphism. Therefore, we interested in Bi_2O_3 has polymorphism as one of the exploration of new photocatalysts and analyzed electronic structure of Bi_2O_3 and characterized visible absorption of Bi_2O_3 . Bi_2O_3 was prepared from the Bismuth Carbonate Basic as precursor. α - Bi_2O_3 was synthesized by the Bismuth Carbonate Basic had been calcinated at 400° C for 1.5h and cooled in atmosphere. β - Bi_2O_3 was synthesized by the Bismuth Carbonate Basic had been calcinated at 400° C for 1.5h and cooled in atmosphere at 5°C. We used ab initio calculation program "WIEN2k" for electronic structure analysis, X-ray diffractometer (XRD) for identification of crystal structure and Ultraviolet Visible Absorption Spectroscopy (UV-VIS) for visible absorption characterization. We found that β - Bi_2O_3 depend on the direct excitation from *ab initio* band structure calculation and have 2.44eV band gap from UV-VIS measurements.

Keywords : Bi₂O₃, ab initio band structure calculation, WIEN2k, visible absorption characterization, metastable structure

1. 緒言

近年, 化石燃料埋蔵量の限界や温室効果ガス排出等の様々 な環境問題が取り上げられ、無尽蔵かつクリーンである太陽 光エネルギーに注目が集まっている.太陽光エネルギーを利 用した様々な光機能性材料が開発、又、利用されるなか、そ の光吸収特性は大部分が太陽光の紫外領域に依存するもので ある. そのため、これら光機能性材料は太陽光中に豊富に存 在する可視領域の光に対する吸収特性の低さに改良の余地が あり、これまで本研究室を含め、半導体材料の代表である酸 化チタンに異種金属元素や陰性元素を添加し、可視光吸収特 性を向上させる研究が盛んに行われてきた.しかし,異種元 素を添加することにより、酸化チタンのバンド構造を部分的 に修正することは可能であるが、金属酸化物の価電子帯が酸 素2p軌道により強く支配されているため、ドーピング等によ る可視光吸収特性の大幅な改善は非常に困難である. そこで, 新規光機能性材料物質を探査する必要が生じてくるが、従来 の新規物質の探査法である理論的アプローチからの固体電子 構造解析は専門家以外には解釈が非常に困難であり、実験的 アプローチからの評価では量子的視点から見た際の結果の緻 密さに欠けることが問題であると言える. そこで理論及び実 験の両アプローチから新規物質を探査することで互いの欠点 を補うことが出来ると考え研究を進めた.

本研究では、新規光触媒物質として多相結晶構造を持つ酸 化ビスマス結晶¹⁾に注目した.そして、酸化ビスマス各相に <u>おいて、密度汎関数理論(Density Functional Theory : DFT)</u>に基 づくプログラムパッケージWIEN2k²⁴⁾を用いて固体電子構造 を解析した.また, Fig.1に示した酸化ビスマス相転移図にの っとり,各相の酸化ビスマス結晶を実際に調製し,その可視 光吸収特性を評価した.

2. 固体電子構造解析

(1) 計算条件

ICSD(International Crystal Structure Database)⁵⁻⁸⁾より, γ-Bi₂O₃, δ-Bi₂O₃にいては原子座標のサイト占有率が1に満たないため, 第一原理的手法での理論計算が不可能であった.そこで計算 対象となりうる系は, α-Bi₂O₃, β-Bi₂O₃, ε-Bi₂O₃となるが, ε-Bi₂O₃に関しては熱処理により,不可逆的にα-Bi₂O₃に相転移 してしまうため計算対象から外し,今回注目する系としては 安定相であるα-Bi₂O₃及び準安定相であるβ-Bi₂O₃とした.

α-Bi₂O₃単位胞をFig.2に、β-Bi₂O₃単位胞をFig.3に示す.

第一原理エネルギーバンド計算はFLAPW法で実施した. Fig.4に示す通り,基底関数はMuffin Tin(MT)球内において原子 状波動関数,格子間領域では平面波で展開し,平面波のカッ トオフはR_{MT}K_{max}=7.0とし,第一ブリルアン・ゾーン内におけ るk点のサンプリングは1000とした.

 α -Bi₂O₃のMT半径(R_{MT})はBi,O に関してそれぞれ1.99a.u., 1.99 a.u.とし, β -Bi₂O₃のMT半径(R_{MT})はBi,O に関してそれぞれ1.84 a.u., 1.84 a.u.とした.

*)物質化学工学専攻2年



Fig.1 酸化ビスマスの相転移

Table 1 α-Bi₂O₃単位胞の原子座標

	Х	у	Z
Bi(1)	0.52270000	0.18370000	0.36150000
	0.47730000	0.81630000	0.63850000
	0.47730000	0.68370000	0.13850000
	0.52270000	0.31630000	0.83150000
Bi(2)	0.04010000	0.04230000	0.22380000
	0.95990000	0.54260000	0.72380000
	0.95990000	0.54260000	0.72380000
	0.04010000	0.45740000	0.28620000
O(1)	0.77710000	0.30430000	0.70740000
	0.22290000	0.69570000	0.29260000
	0.22290000	0.80430000	0.79260000
	0.77710000	0.19570000	0.20740000
O(2)	0.23510000	0.04770000	0.12720000
	0.76490000	0.95230000	0.87280000
	0.764+0000	0.54770000	0.37280000
	0.23510000	0.45230000	0.62720000
O(3)	0.26800000	0.02830000	0.51060000
	0.73200000	0.97190000	0.48940000
	0.73200000	0.52830000	0.98940000
	0.26800000	0.47170000	0.01060000

Table 2 β-Bi2O3単位胞の原子座標

	Х	у	Z
Bi	0.02080000	0.25590000	0.23630000
	0.25590000	0.97920000	0.76370000
	0.52080000	0.24410000	0.26370000
	0.97920000	0.74410000	0.23630000
	0.24410000	0.47920000	0.73630000
	0.74410000	0.02080000	0.76370000
	0.47920000	0.75590000	0.26370000
	0.75590000	0.52080000	0.73630000
O(1)	0.29000000	0.32000000	0.02700000
	0.32000000	0.71000000	0.97300000
	0.79000000	0.18000000	0.47300000
	0.71000000	0.68000000	0.02700000
	0.18000000	0.21000000	0.52700000
	0.68000000	0.29000000	0.97300000
	0.21000000	0.82000000	0.47300000
	0.82000000	0.79000000	0.52700000
O(2)	0.00000000	0.50000000	0.14600000
	0.50000000	0.00000000	0.85400000
	0.50000000	0.00000000	0.35400000
	0.00000000	0.50000000	0.64600000



Fig.4 基底関数及び固有関数

ICSD #94229より, α -Bi₂O₃の格子定数はa=5.8444Å, b=8.1574Å, c=7.5032Å, α =90°, β =112.97°, γ =90° と し,空間群P121/c1(No.14)の単斜晶系とした. なお,単位胞の 原子座標はTable 1に示す.

ICSD #52732より, β -Bi₂O₃の格子定数はa=7.7425Å, b=7.7425Å, c=5.6313Å, α =90°, β =90°, γ =90°とし, 空間群 P-421c(No.114)の正方晶系とした. なお,単位胞の原子座標は Table 2に示す.

(2) 計算結果

a) a-Bi₂O₃

Fig.5を参考に各kポイントに於けるエネルギーバンド図を

作成した. Fig.6からα-Bi₂O₃においてはΓ点におけるバンドギ ャップは2.8eVであり,最小ギャップはkポイント間の遷移で あるZ-Γ間でのバンドギャップ2.4eVということから間接遷移 に依存することが分かった.

Fig.7からHOMO(Highest Occupied Molecular Orbital)近傍 の軌道が酸素のp軌道に依存しており,LUMO(Lowest Unoccupied Molecular Orbital)近傍の軌道は酸素及びビスマス の軌道が混成して生じていることが分かった.また,LUMO 近傍の軌道密度が高いことから,多くの励起電子を受容する ことが可能であると推測出来る.

光機能性材料の能力がバンドギャップ付近の軌道の影響を 強く受けるということから、α-Bi₂O₃が直接励起を要する光機 能性材料への応用は困難であることが分かった.



Fig.7 α-Bi₂O₃の状態密度



Fig.10 β-Bi₂O₃の状態密度

b) β -Bi₂O₃

Fig.8を参考に各kポイントに於けるエネルギーバンド図を 作成した. Fig.9からβ-Bi₂O₃においてはΓ点におけるバンドギ ャップは1.1eVでありΓ点でのバンドギャップが最小ギャップ であることからも遷移が直接遷移に依存することが分かった. また, Γ-Z間を微分した際の傾きから,伝導帯電子のモビリテ ィが非常に高くなるということが分かり,β-Bi₂O₃の伝導帯電 子のモビリティが非常に高いことが推測される.

Fig.9からHOMO近傍の軌道が酸素のp軌道に依存しており, LUMO近傍の軌道は酸素及びビスマスの軌道が混成して生じ ていることが分かった.

この結果からβ-Bi₂O₃を光機能性材料へ応用することが有用 であると推測される.

3. 試料の調製

α-Bi₂O₃及びβ-Bi₂O₃の調製は以下の操作を行った.¹⁾

(1) α -Bi₂O₃

塩基性炭酸ビスマス((BiO)₂CO₃)を370℃にて1.5h焼成後,自 然冷却を行うことで,α-Bi₂O₃を調製した.また,380℃,390℃, 400℃の条件においても同様の操作を行いα-Bi₂O₃を調製した. Fig.11に黄白色の調製したα-Bi₂O₃ 粉末を示す.

(2) β -Bi₂O₃

塩基性炭酸ビスマス((BiO)₂CO₃)を370℃にて1.5h焼成後,5℃の大気圧下で急冷を行うことで、β-Bi₂O₃を調製した.また、 360℃、350℃、340℃、330℃、320℃の条件においても同様の 操作を行いβ-Bi₂O₃を調製した.

Fig.12に鮮黄色の調整したβ-Bi₂O₃ 粉末を示す.



Fig.11 a-Bi₂O₃



Fig.12 β-Bi₂O₃

4. 粉末X線回折測定

(1) 測定条件

調製したBi₂O₃の結晶構造は,X線粉末回折装置(株式会社リ ガク,UltimaIV)を用いて調べ,PDF(Powder Diffraction File)⁹⁻¹¹⁾ と照合することで結晶構造を同定した.測定条件はX線源: Cu-K α線,管電圧・管電流:30kV・20mA,走査範囲(20):5°~ 80°,スキャン速度:2.0°/min,サンプリング角度:0.01°,積算 回数:3回とした.

(2) 測定結果

a) α -Bi₂O₃

Fig.13にα-Bi₂O₃を調製した際の各温度別XRDパターンを示 す.

370℃焼成から**390**℃焼成まではβ-**B**i₂**O**₃のピークが析出してい るのに対して,400℃焼成にて完全単相のα-**B**i₂**O**₃の調製に成功 した.

この結果から,焼成温度が低いと温度分布に偏りが生じ, β -Bi₂O₃から α -Bi₂O₃への相転移温度に滞在する時間が短くなっ てしまい,部分的に β -Bi₂O₃が α -Bi₂O₃へ相転移出来なかった為 と考えられる.

b) β -Bi₂O₃

Fig.14にβ-Bi₂O₃を作成した際の各温度別XRDパターンを示 す.

320℃焼成及び330℃焼成では塩基性炭酸ビスマス((BiO)₂CO₃)のピークが析出している.これは塩基性炭酸ビス







Fig.14 β-Bi₂O₃の各温度別XRDパターン

マス((BiO)₂CO₃)が完全に熱分解していない為であり,塩基性 炭酸ビスマス((BiO)₂CO₃)の熱分解温度が320℃から340℃の 間であることが分かった.

340℃以上の焼成では α -Bi₂O₃と β -Bi₂O₃の混合したピークが 析出した.Fig.1酸化ビスマスの相転移図から、これは5℃の 大気圧下においての急冷であったため、調製された β -Bi₂O₃ が β -Bi₂O₃から α -Bi₂O₃への相転移温度224℃から377℃の間に 少しの間滞在してしまい、 α -Bi₂O₃へ相転移したためと考えら れる.

この結果から、文献同様の操作ではβ-Bi₂O₃の単相を調製することが出来ないことが分かった.

また,調製方法を検討することで,より純度の高い β -Bi₂O₃ を調製することが可能か調べるため,塩基性炭酸ビスマス ((BiO)₂CO₃)の加熱される様子をTG-DTA測定し、塩基性炭酸 ビスマス((BiO)₂CO₃)の正確な熱分解温度及び調整された β -Bi₂O₃が文献⁽¹⁾通りの相転移温度で相転移しているかを調べ た.

5. 示差熱・熱重量同時測定

(1) 測定条件

塩基性炭酸ビスマス((BiO)₂CO₃)の加熱処理の様子を TG-DTA測定装置(株式会社リガク, TG8120)を用いて測定した. 測定条件は測定結果1では31.5℃から700℃の間を昇温速度 10℃/min,空気雰囲気下にての測定とした.また,測定結果2 では30℃から340℃の間を昇温速度10℃/min, 340℃にて1.5h 維持,空気雰囲気下にての測定とした.

(2) 測定結果1

Fig.15にTG-DTA測定の結果を示す.

TG測定の結果に関しては、200℃付近から序々に塩基性炭酸ビスマスから二酸化炭素が分解されることで重量が減少し 始め、340℃付近からは急激に重量が減少している.また、 430℃付近にて重量の減少は収まっていることも見て取れる.

減少率が11.5wt.%であり,このことから塩基性炭酸ビスマスの分子量509.97g/molのうち二酸化炭素の分子量44.01g/molの割合,11.59%にほぼ一致し,二酸化炭素が完全に分解されたと考えられる.

DTA測定の結果に関しては、400℃付近にて吸熱のピークが 出ている.これは塩基性炭酸ビスマスから二酸化炭素が分解 される際に吸熱を伴う為と考えられる.また、ピークが重な ってしまっているが、340℃から377℃の間ではFig.1より、生 成したβ-Bi₂O₃がα-Bi₂O₃に相転移する際のピークもある.この ピークは相転移が極少量しか起こっていないため、大きな吸 熱のピークに隠れてしまったと考えられる.また、450℃付近 にて発熱のピークが出ている.これからα-Bi₂O₃がδ-Bi₂O₃に相 転移していることが推測される.



Fig.15 TG-DTA測定

(3) 測定結果2

完全単相β-Bi₂O₃を調整する為,実際の調製と同じ条件にて 塩基性炭酸ビスマス((BiO)₂CO₃)の加熱の様子をTG-DTA測定 にて調査した.Fig.16にTG測定の結果,Fig.17にDTA測定の結 果を示している.

Fig.16から340℃, 1.5hの焼成では重量の減少が収束してお らず,塩基性炭酸ビスマスの分解が不十分という結果となり, XRD測定の結果と矛盾している.このことから,β-Bi₂O₃の調 製に使用した電気炉内で温度分布が生じており,340℃より高 い温度にて焼成が行われた可能性がある.再現性のことを考 えると焼成時間を延ばす必要がある.

Fig.17からは340℃付近にてDTA曲線が吸熱ピークの頂点 が現れているが、ピークは340℃より低温の状態から始まって いる.低温での焼成であるほど β -Bi₂O₃から α -Bi₂O₃への相転移 が進まないことからも、焼成温度を少し下げることで完全単 相の β -Bi₂O₃を調製出来る可能性がある.また、DTA曲線が最 終的に元の位置まで戻りきれていないが、これは二酸化炭素 の分解が完全に終わっていないことを示している.





Fig.17 条件付DTA測定

6. 吸光度測定

(1) 測定条件

 α -Bi₂O₃, β -Bi₂O₃の可視光吸収特性を測定する為, UV-VIS 拡散反射スペクトルを測定した.

UV-VIS拡散反射スペクトル測定にはUV-VIS分光装置 (JASCO, V-550)を用い,測定条件は,測定モード:Abs,レス ポンス:Medium,バンド幅:5.0nm,走査速度:400nm/min,開始 波長:800nm,終了波長:250nm,データ取り込み間隔:1.0nmと した.

(2) 測定結果

 α -Bi₂O₃及び β -Bi₂O₃, そして比較対象としてTiO₂のUV-VIS 測定の結果をFig.18に, Kubelka-Munk変換¹²⁻¹⁴⁾を行った α -Bi₂O₃及び β -Bi₂O₃の吸光度をFig.19に示す.

α-Bi₂O₃の吸収端は453nm, β-Bi₂O₃の吸収端は548nm, TiO₂ の吸収端は398nmであり, **α**-Bi₂O₃及びβ-Bi₂O₃の吸収端が共に 比較対象のTiO₂に比べ長波長側(可視光側)に存在している.

またα-Bi₂O₃及びβ-Bi₂O₃のバンド間遷移型を調べる為, Kubelka-Munk関数(1)式を用いて以下の解析を行った.

$$f(R_{\infty}) = \frac{(1-R_{\infty})^2}{2R_{\infty}} = \frac{\alpha}{S} \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots$$

ここでαは吸収係数, Sは散乱係数, R_∞は絶対反射率である. また, バンド間遷移の吸収端では、吸収係数αは(2)式に従うこ とが知られている.¹⁵⁾

ここで、hvは光のエネルギー、Egはバンドギャップ、nは

バンド間遷移の型を表す定数である. 直接許容遷移の場合は n=1/2,間接許容遷移の場合はn=2,間接禁制遷移の場合はn=3 となる.

まず α -Bi₂O₃及び β -Bi₂O₃のバンド間遷移型を調べる為,各n 値について検討した.Fig.19から α -Bi₂O₃のバンドギャップは約 2.8eVであり、 β -Bi₂O₃のバンドギャップは約2.4eVであること がわかる.この結果から(2)式を用いると α -Bi₂O₃のn値は2に近 づき、 β -Bi₂O₃のn値は1/2に近づくことが判明した.このこと は α -Bi₂O₃のバンド間遷移が間接許容遷移型であり、 β -Bi₂O₃の バンド間遷移型が直接許容遷移型であることを示している. この結果を(2)式に入れ、各物質について正確なバンドギャッ プを求めると α -Bi₂O₃のバンドギャップは2.75eVであり、 β -Bi₂O₃のバンドギャップは2.44eVとなった.

光機能性材料としては α -Bi₂O₃はバンド間遷移が間接許容遷 移型であるため応用が難しく、 β -Bi₂O₃はバンド間遷移が直接 許容遷移型であるため、光機能性材料への応用が有用である と考えられる.



Fig.18 吸光度



Fig.19 Kubelka-Munk変換した吸光度

7. 結言

本研究では, α-Bi₂O₃及びβ-Bi₂O₃に関して第一原理エネルギ ーバンド計算を適用, また可視光吸収特性評価を実施するこ とで以下の知見を得た.

- 第一原理エネルギーバンド計算の結果から、α-Bi₂O₃のΓ 点でのバンドギャップは2.8eVであり、ZからΓ点への間 接遷移が最小ギャップの2.4eVである.β-Bi₂O₃のΓ点での バンドギャップは最小ギャップエネルギー1.1eVであり、 直接遷移となる.
- (2) 示差熱・熱重量同時測定に於いて、β-Bi₂O₃の単相を得る ことが非常に困難であることが判明した.
- (3) 吸光度測定結果のKubelka-Munk解析から,α-Bi₂O₃のバンドギャップは2.75eVでバンド間遷移型は間接許容遷移型であり,β-Bi₂O₃のバンドギャップは2.44eVでバンド間遷移型は直接許容遷移型である.
- (4) 第一原理エネルギーバンド計算及び吸光度測定の結果 から、β-Bi₂O₃の光機能性材料への応用が有用である。

以上のことが判明した.

8. 謝辞

本研究は、第一著者古門裕輝の専攻科特別研究テーマとし て実施されました.研究遂行にあたり、指導教員の中村裕之 教授はもとより、物質化学工学科の松嶋茂憲教授、小畑賢次 准教授の幅広い助言,指導でこの報告が完成しました.これ ら3研究室メンバーの協力に感謝の意を表しまして、ここに 深く御礼申し上げます.

9. 参考文献

- Joachim Eberl, フリードリッヒ・アレクサンダー大学 博士論文(2008)
- (2) Peter Blaha, Karlheinz Schwrz, Georg Mdsen, Dieter Kvasnicka, Joachim Luit: Wien2k, An Augmented Plane Wave Plus Local Orbitals Program for Calculating Crystal Propperties
- (3) 和光システム研究所編 改訂固体の中の電子(2006)
- (4) 土浦宏紀, 栂裕太, 守谷浩志, 佐久間昭正: A Beginner's Guide to the WIEN2k Code, Magnetics Jpn. Vol. 3, No. 12, 2008
- (5) Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie(1978), 444, 151-166, 167-177
- (6) Phase Transition(1992), 38, 127-220
- (7) Powder Diffraction(2001), 16(4), 227-230
- (8) Kungliga Tekiska Hoegskdans Handlingar(1972), 291, 545-562

- (9) Ivanov, S.A., Tellgren, R, Rundlof, H, Orlov, V.G. Powder Diffraction 16(2001)227.
- (10) Sillen, L.G. Ark. Kemi, Mineral. Geo. 12(1938)1.
- (11) Graves, C., University of Birmingham, England, UK. Private Communication(1990)
- (12) P. Kubelka, J. Opt. Soc. Am. A, 38, 448(1948)
- (13) P. Kubelka, J. Opt. Soc. Am. A, 44, 330(1954)
- (14) Y. J. Kim, S. J. Athertou, E. S. Brighaw and T. E. Mallouk, J. Phys. Chem., 97, 11802(1993)
- (15) 野坂芳雄,野坂篤子,「入門 光触媒」, p43,東京図 書株式会社(2004)

(2011年11月7日 受理)